⑩日本国特許庁(JP)

@特許出關公開

⑩公開特許公報(A)

昭64-76755

@Int Cl. 1

識別記号

厅内整理番号

❷公開 昭和64年(1989) 3月22日

H O1 L 27/08 29/78

321 301

Z-7735-5F Q-8422-5F

審查請求 未請求 発明の数 3 (全6頁)

包発明の名称 未宏体菜恩

> 创特 四62-232209 到

昭62(1987)9月18日 砂出

保

彭 夫 茨城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研

究所内

创出 風 人 株式会社日立製作所

東京部千代田区神田欧河台4丁目6番地

の代 理 人 弁理士 小川 勝男

外1名

9]]

- 1. 死期の名称 半導体質質
- 2. 特許朝宋の韓四
 - 1. シリコン茶板に形成されたPチャンネル電係 効果トランジスタ帝子を有する視期対止型の単 は体数質において、施記シリコン基板の表面を (110)面とし、前記双子をそのアチャンネ ル単説方向がく110>方向となるように花包 することを特徴とする半導体数質、
- 2. シリコン共板に形成されたPチャンネル電路 効果トランジスタカテを有する関節封止型の半 資体数量において、前記シリコン接収を (110) 値のシリコンウエハから一辺の方向がく111> 方向となるような方向に切り出し、 的配掛子の ソース相拒、ゲート和田及びドレインは損をこ の方向に並べて限位することを特徴とする半辺 体数键.
- 3. シリコン就担に形成されたPチャンネル電解 効果トランジスタ索子を有する秘報對止型の半

単体数はにおいて、的記シリコン数板を(211) 所のシリコンウエハから一辺の方向がく111> 方向となるような方向に切り出し、的記録子の ソース質例。ゲート単程及びドレイン低値をごう。 の方向に並べて昭昭することを材散とする半脚 体校型,

3. 死明の詳細な説明

(底築上の利用分析)

本発明は、側部對止型のシリコンな群効果トラ ンジスタ(以下、FBT)に低り、粉に、CHOSに 好遊な半導体数数の経遊に関する。

(従塔の技術)

世来の数数は、特別的57-84175 号公銀に記録 のように、夏郁を節4百に示したような、 {100} 節の単粒品シリコンを用いている。そして、シリ コン英板1の上に、PチャンネルFBTのソース 粒斑5, ゲート電磁6, ドレイン粒征7と、Nチ ヤンネルFETのソース位伍10、ゲート担任 11. ドレイン電話12が、ともに<110>方 内に並べて、形成されていた。

(1)

この版図のPチヤンネルFBTを含む契部の例 面類面を、知5回に示す。N型のシリコン構植 1の表面の一部に、P型の領域2、3が形成され る。これらの上には、穴を有する路鉄以4が形成 される。この上には、導体5、6、7が形成され それぞれ、ソース電極、ゲート性筋、ドレイン様 極となる。これらの上には、保護数8が形成され る。さらに、これらは、倒霜9によつておおれれ る。

ここで、シリコン基板1と初到9の極些貝紙数は、大きく異なるため、機府封止機の冷却出たは 使用時の温度変化などにより。シリコン基板級面 には、大きなせん新応力とが生じる。

この応力により、FETのチヤンネル電流」は、 変化することになる。テヤンネル電流」の主成分 は、シリコン基板設面に平行に流れる。一方、間 番目の主成分は、シリコン基板」の表面に垂紅な 方和に加わっている。この場合。応応による電流 変化は、次式で数される。

(3)

(問題点を辞失するための手段)

上記目的は、(1 1 0)面のシリコン基値を用い、アチャンネルドに丁労子を、そのチャンネルは定方のが<1 1 0 > 方向となるように配置することにより、速成される。

本が第1括目の発明に低る半斑体抜趾は、シリコンに形成されたアチャンネルアBT別于を有する機能対止数の半溶体装置において、前記シリコンの数面を(110)面とし、前記アテャンネルアBTボチを、そのチャンネル低流方向がく110~方向となるように開致シリコンにNチャンネルアBTボチをそのチャンネル低流方向がく100~方向となるように展覧することが気速しい。

本型部2番目の発明に係る半遊体数数はシリコン 放復に形成された P チャンネルド E T 新子を有する超高対正型の単遊体数型において、前部シリコン 放板を (110) 町のシリコンウェハから、1辺の方向が < 112 方向となるような方向に

$$\frac{\Delta \dot{\mathbf{i}}}{\dot{\mathbf{i}}} = -\kappa \dot{\mathbf{s}} \dot{\mathbf{s}}' + \dot{\mathbf{s}} \qquad \cdots (1)$$

ここに、Δ i は応力による電池数化、i は応力 O での電法、 π *** はピエソ抵抗係数の成分の一 つ、 * はせん新応力である。

た 54 を各種結構面の各種方位について解析した結果を、 第6 図一郎 9 型に示す。

{発明が解決しようとする問題点)

上配供来技術は、保証から加わる応力による特性変励の点について記載が十分でなく。 安定した 特性が扱られないという問題があった。

本規型の目的は、機能から加わる応力による特性数型が小さく。安定した特性を有する半準体数量を得ることにある。

(4)

切り出し、前記PチヤンネルFET紫子のソース 単便、ゲート収益、ドレイン既益をこの方向に位 べて配置したことを特徴とする。この場合におい ては同じシリコン共校上にNチヤンネルFET紫 子も形成し、もう1つの辺の方向を<211>カ むに切り出し、前記NチヤンネルPET紫子のソ ース配係、ゲートは様、ドレイン既係をこの方向 に並べて配費することが領定しい。

本紙節3番目の発明に張る半郎体験である。 が表現されたPチャルPFT、前部の が表現である。 が表現である。 が表現である。 が記したいでする。 がはたいでする。 がはたいでする。 がはたいでする。 がはたいでする。 がはたいでする。 がはたいでする。 がはたいでする。 がないでする。 がはたいでする。 がないでする。 がはたいでする。 がないできる。 はないできる。 はななななななな。

(6)

向に此べて尼賀することが剪出しい。

(作用)

協局到止型のPET市子の応力による特性契助で低級なピエン抵抗係数 × *6 * は、Pチヤンネルの場合、(1 1 0) 前の<1 1 0 > 方向で最小となる。したがつて、応力による特性疫勤が最小となるので、安定した特性が揺られる。

(突旋例]

(7)

本契範例は、却了陸からわかるように、特性安定性の間で最近ではないが、従来と比較するとかなりの改好が得られる。本実路例では、これに加えて、生産性を向上できるという始散がある。

シリコン旅板1は、シリコンウエハから切り出して、作られる。<110>町のシリコンウエハの場合、粒晶の性質から、シリコン旅板1の一つの辺の方向を<111>、これと直交する辺の方向を<211>として、切り出すのか、生質性が高い。この半確体蒸板1の上に、辺の方向と似け

本実施例においても、PチヤンネルFETを含む要即の側面町面形状は、第5回に示すのと同じになり、応力によるチヤンネル電洗変化も。(1) はで数される。ただし、ビエゾ抵抗係数 × *** の 切は、シリコン最近1の面が異なるため、異なる。

ピエゾ統抗係数×55'の抗は、即6四~第9回より、アチヤンネルの場合、(110)面の <110>方向で最小になることがわかる。本実 強併では、アチヤンネルの電流方向がこの方向と なつているので、応力による観視変化が最小とな る。この結果、安定した特性が得られる。

なお、阿一のシリコン系数1の投版に、NチヤンネルPETも形成する必要がある場合には、知7数より、Nチヤンネルのスロ'は(110)がのく100)方向で最小となるので。この方向にNチヤンネルの間窓方向が一致するようにすればよい。本実施例では、このようになるように、NチャンネルPETが配置されている。

新2回は、本発明の則の実籍例の英部を示す回 である。

(8)

ガ3回は、本発明の生た別の実営例の要節を示す領である。

本実送的では、シリコン基板1を(211)面のシリコンウェハから、1辺の方向がく111ン 方向となるように切り出しており、Pチャンネル F E T 期子のソース世振 5、ゲート医振 5、ドレ

(10)

イン戦極7を、この方向に並べて配置することにより、Pチャンネル戦後がこの方向に流れるようにしている。また、もうまつの辺の方向がく110>方向となるようにしており、NチャンネルPBT 製造のシース電筒8,ゲート電筒9,ドレイン製造10をこの方向に並べて記載することにより、Nチャンネル戦後がこの方向に強れるようにしている。

前の実路例と同じおえ方で、切り回から、本実 施研でも十分な効果があることがわかる。また、 野り図から、本実施例では、多少角弦がずれても 酸度の変化が小さいことがわかる。したがつて、 加工物成が多少低くてもよいため、生誕が容易で あるという利点がある。

(発明の効果)

本語朝によれば、哲闘対止級の治却や使用特の 程度変化などで生じる応力による相違原動を小さ くできるので、安定した物性が得られるという効 系がある。

4. 図面の簡単な説明

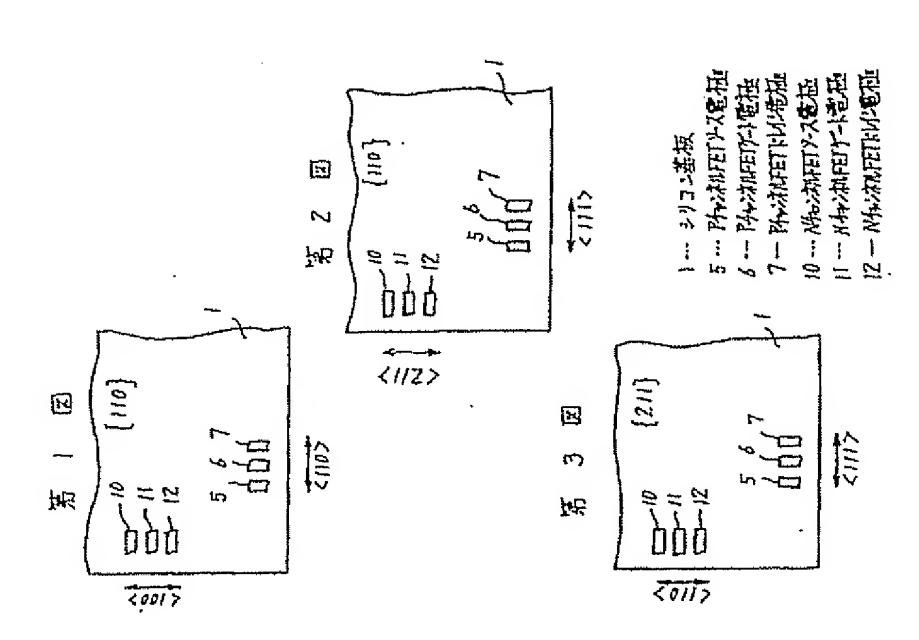
(11)

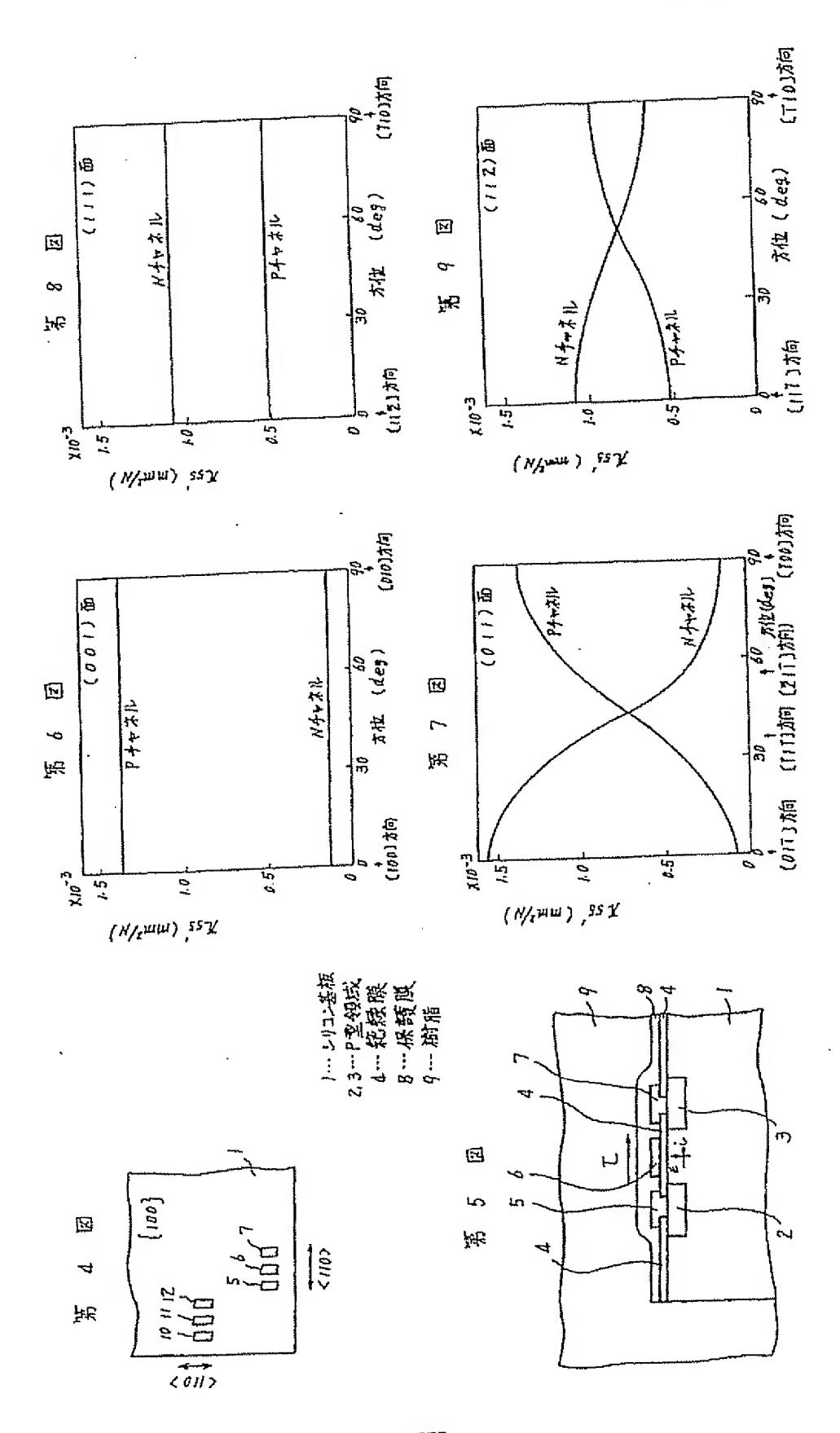
第1回、第2回、第3回は夫々本別明の実施的に係る半球体被買のシリコン提供英部の平断節回、第4回は提来例に係るシリコン提供英部の平断面回、第5回は一般的な半球体設置の契師期所而回、第5回、第7回、第8回、第9回は夫々ピエン派流動の各種精品所における面内方位依存性を示す特性回である。

1 … シリコン基板、2、3 … P 型気燥、4 … 掲載 板、5 … P チャンネルドピアゲート機械、7 … P チャンネルドピアゲート機械、7 … P チャンネル P ピアドレインは頼、8 … 保護膜、8 … 傾顧、10 … N チャンネルドピアソース 環係、11 … N チャンネルドピアゲート規模、12 … N チャンネルドピアゲート

代理人 井瀬士 小川成男

(12)





正 召(自死)

1 22 63

特許厅長官 股 1. 事件の設示

昭和 42. 年 特許额 第 232208 号

2発明の名称

半導体裝置

3. 植正をする者

特許出頭人 利用のう作品

烈 作 所 立 移动技艺企业 ø

4 19

〒100 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 校式会社自立作作所的 "AT No 712-1111 块代码)

(8650) A C ± //\

明細管の「特許認求の範囲」、及び 「先朔の詳結な权明」の解。

- 6、樹正の内容
 - 田 特許請求の範囲を別紙の通りに拡圧する。



剪瓶

- 2. 特許服束の期間
 - 1、シリコン基板に形成されたPチヤンネル電解 効果トランジスタ朔子を有する樹脂製止型の単 遊体数型において、放配シリコン基板の製面を (110) 晒とし、前記青子をそのPチヤンネ ル電波方向が く1 1 0 > 方向となるように配覧 することを物図とする半串体装置。
- 2. シリコン共役に形成されたアチャンネル規解 効果トランジスタ素子を有する機能封止型の半 単体数量において、前記シリコン基紙を(110) 面のシリコンウエハから一辺の方向がく1111) 方向となるような方向に切り出し、前記飛子の ソース姫板、ゲート雑挺及びドレイン粗紙をこ の方向に並べて配置することを特徴とする半導 体鼓口,
- 3、シリコン花板に形成されたアチャンネル規解 効果トランジスタ菓子を有する奶脂対止型の半 選体数数において、前記シリコン基板を(211) 面のシリコンウェハから一辺の方向がく111>

(2) 明報各第9頁第1行目 / (100) 」を 「 (110)」に訂正する。

进 上

(2)

ソースは観、ゲートは担及びドレイン関係をこ の方向に並べて配置することを約数とする半導 "体装捏。